

International

IR Rectifier

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH
ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE

PD - 94911A

IRG4PC40FDPbF

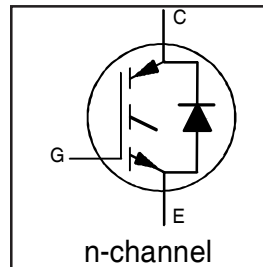
Fast CoPack IGBT

Features

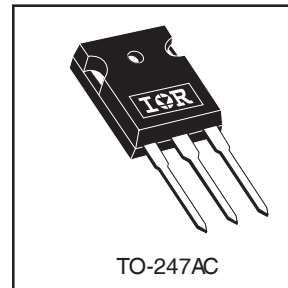
- Fast: Optimized for medium operating frequencies (1-5 kHz in hard switching, >20 kHz in resonant mode).
- Generation 4 IGBT design provides tighter parameter distribution and higher efficiency than Generation 3
- IGBT co-packaged with HEXFRED™ ultrafast, ultra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in bridge configurations
- Industry standard TO-247AC package
- Lead-Free

Benefits

- Generation -4 IGBT's offer highest efficiencies available
- IGBT's optimized for specific application conditions
- HEXFRED diodes optimized for performance with IGBT's . Minimized recovery characteristics require less/no snubbing
- Designed to be a "drop-in" replacement for equivalent industry-standard Generation 3 IR IGBT's



$V_{CES} = 600V$
$V_{CE(on)} \text{ typ.} = 1.50V$
@ $V_{GE} = 15V, I_C = 27A$



Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
V_{CES}	Collector-to-Emitter Voltage	600	V
$I_C @ T_C = 25^\circ C$	Continuous Collector Current	49	A
$I_C @ T_C = 100^\circ C$	Continuous Collector Current	27	
I_{CM}	Pulsed Collector Current ①	196	
I_{LM}	Clamped Inductive Load Current ②	196	
$I_F @ T_C = 100^\circ C$	Diode Continuous Forward Current	15	
I_{FM}	Diode Maximum Forward Current	200	
V_{GE}	Gate-to-Emitter Voltage	± 20	V
$P_D @ T_C = 25^\circ C$	Maximum Power Dissipation	160	W
$P_D @ T_C = 100^\circ C$	Maximum Power Dissipation	65	
T_J	Operating Junction and	-55 to +150	$^\circ C$
T_{STG}	Storage Temperature Range		
	Soldering Temperature, for 10 sec.		
	Mounting Torque, 6-32 or M3 Screw.	300 (0.063 in. (1.6mm) from case) 10 lbf•in (1.1 N•m)	

Thermal Resistance

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case - IGBT	-----	-----	0.77	$^\circ C/W$
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case - Diode	-----	-----	1.7	
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink, flat, greased surface	-----	0.24	-----	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient, typical socket mount	-----	-----	40	
Wt	Weight	-----	6 (0.21)	-----	g (oz)

Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(BR)CES}$	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage ^③	600	----	----	V	$V_{GE} = 0V, I_C = 250\mu A$
$\Delta V_{(BR)CES}/\Delta T_J$	Temperature Coeff. of Breakdown Voltage	----	0.70	----	V/ $^\circ\text{C}$	$V_{GE} = 0V, I_C = 1.0mA$
$V_{CE(on)}$	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	----	1.50	1.7	V	$I_C = 27A, V_{GE} = 15V$
		----	1.85	----		$I_C = 49A$
		----	1.56	----		$I_C = 27A, T_J = 150^\circ\text{C}$
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	3.0	----	6.0		$V_{CE} = V_{GE}, I_C = 250\mu A$
$\Delta V_{GE(th)}/\Delta T_J$	Temperature Coeff. of Threshold Voltage	----	-12	----	mV/ $^\circ\text{C}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C = 250\mu A$
g_{fe}	Forward Transconductance ^④	9.2	12	----	S	$V_{CE} = 100V, I_C = 27A$
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	----	----	250	μA	$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 600V$
		----	----	3500		$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 600V, T_J = 150^\circ\text{C}$
V_{FM}	Diode Forward Voltage Drop	----	1.3	1.7	V	$I_C = 15A$ See Fig. 13
		----	1.2	1.6		$I_C = 15A, T_J = 150^\circ\text{C}$
I_{GES}	Gate-to-Emitter Leakage Current	----	----	± 100	nA	$V_{GE} = \pm 20V$

Switching Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
Q_g	Total Gate Charge (turn-on)	----	100	150	nC	$I_C = 27A$
Q_{ge}	Gate - Emitter Charge (turn-on)	----	15	23		$V_{CC} = 400V$ See Fig. 8
Q_{gc}	Gate - Collector Charge (turn-on)	----	35	53		$V_{GE} = 15V$
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	----	63	----	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}$
t_r	Rise Time	----	32	----		$I_C = 27A, V_{CC} = 480V$
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	----	230	350		$V_{GE} = 15V, R_G = 10\Omega$
t_f	Fall Time	----	170	250		Energy losses include "tail" and diode reverse recovery.
E_{on}	Turn-On Switching Loss	----	0.95	----	mJ	See Fig. 9, 10, 11, 18
E_{off}	Turn-Off Switching Loss	----	2.01	----		
E_{ts}	Total Switching Loss	----	2.96	4.0		
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	----	63	----	ns	$T_J = 150^\circ\text{C}$, See Fig. 9, 10, 11, 18
t_r	Rise Time	----	33	----		$I_C = 27A, V_{CC} = 480V$
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	----	350	----		$V_{GE} = 15V, R_G = 10\Omega$
t_f	Fall Time	----	310	----		Energy losses include "tail" and diode reverse recovery.
E_{ts}	Total Switching Loss	----	4.7	----	mJ	
L_E	Internal Emitter Inductance	----	13	----	nH	Measured 5mm from package
C_{ies}	Input Capacitance	----	2200	----	pF	$V_{GE} = 0V$
C_{oes}	Output Capacitance	----	140	----		$V_{CC} = 30V$ See Fig. 7
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance	----	29	----		$f = 1.0MHz$
t_{rr}	Diode Reverse Recovery Time	----	42	60	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}$ See Fig. 14
		----	74	120		$T_J = 125^\circ\text{C}$
I_{rr}	Diode Peak Reverse Recovery Current	----	4.0	6.0	A	$T_J = 25^\circ\text{C}$ See Fig. 15
		----	6.5	10		$T_J = 125^\circ\text{C}$
Q_{rr}	Diode Reverse Recovery Charge	----	80	180	nC	$T_J = 25^\circ\text{C}$ See Fig. 16
		----	220	600		$T_J = 125^\circ\text{C}$
$di_{(rec)M}/dt$	Diode Peak Rate of Fall of Recovery During t_b	----	188	----	A/ μs	$T_J = 25^\circ\text{C}$ See Fig. 17
		----	160	----		$T_J = 125^\circ\text{C}$

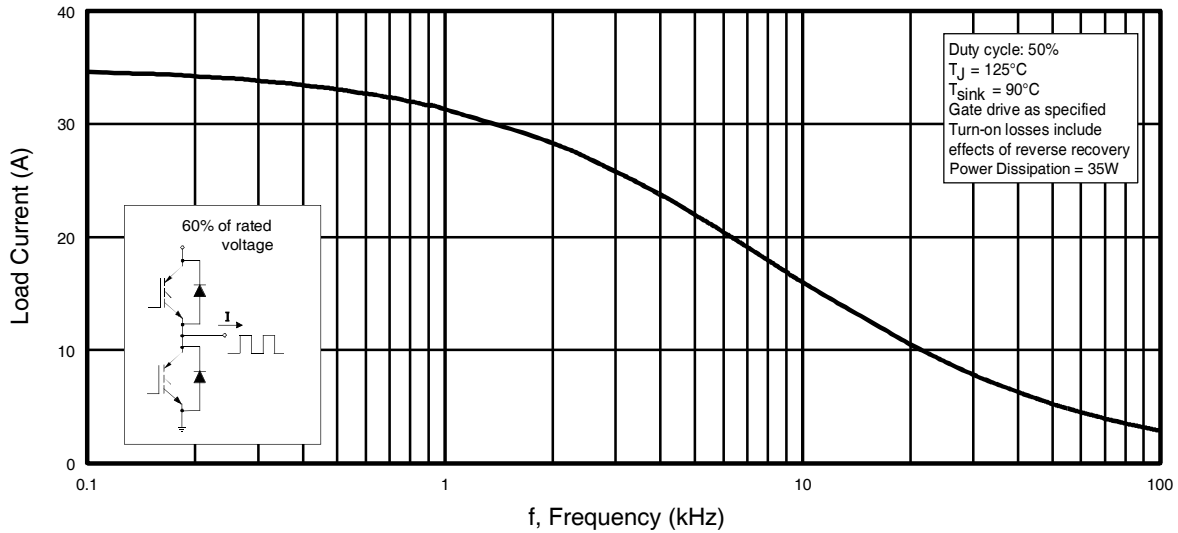


Fig. 1 - Typical Load Current vs. Frequency
 (Load Current = I_{RMS} of fundamental)

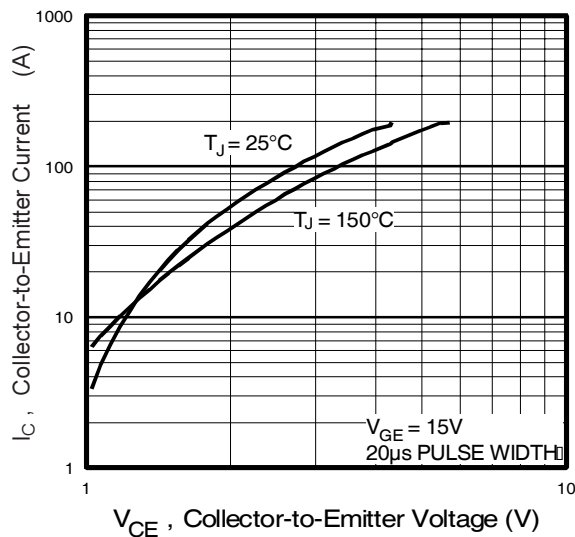


Fig. 2 - Typical Output Characteristics

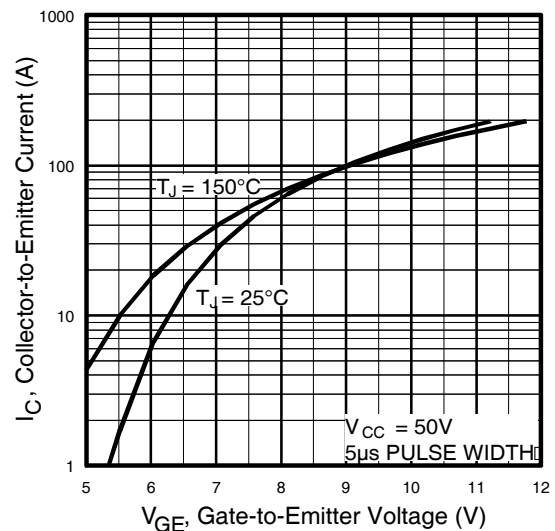


Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics

IRG4PC40FDPbF

International
IR Rectifier

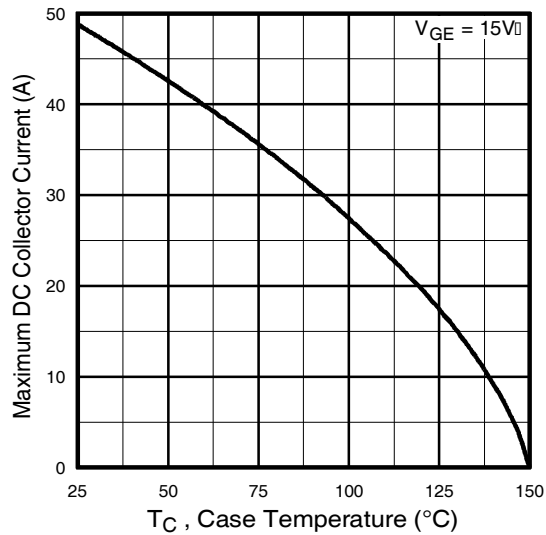


Fig. 4 - Maximum Collector Current vs. Case Temperature

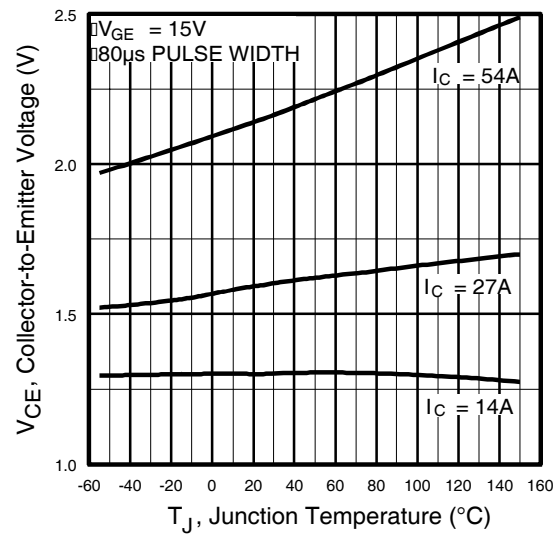


Fig. 5 - Typical Collector-to-Emitter Voltage vs. Junction Temperature

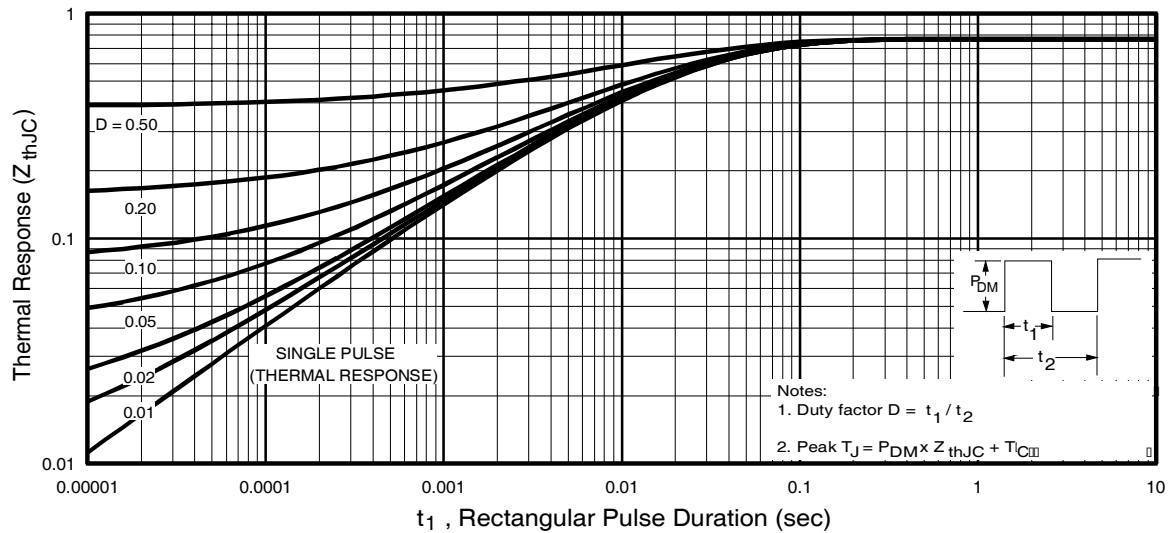


Fig. 6 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

IRG4PC40FDPbF

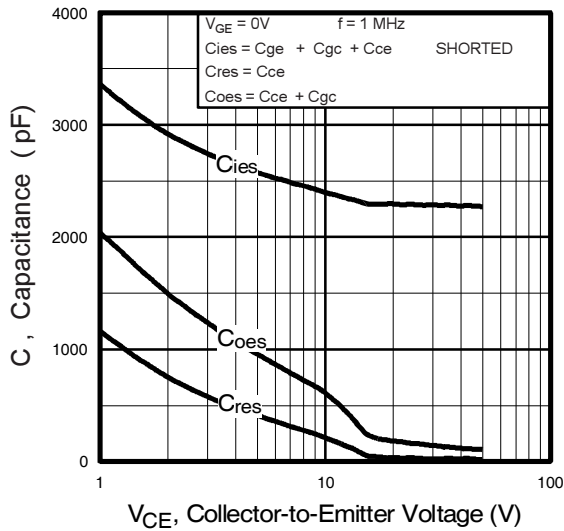


Fig. 7 - Typical Capacitance vs. Collector-to-Emitter Voltage

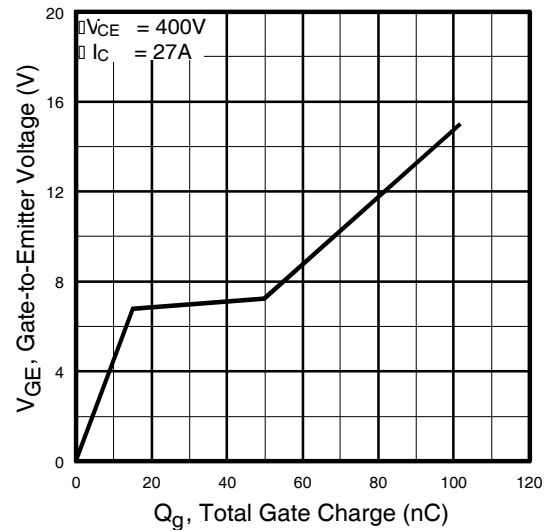


Fig. 8 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Emitter Voltage

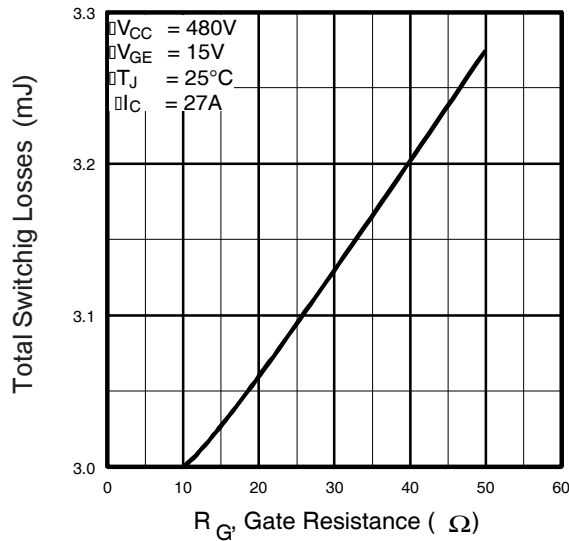


Fig. 9 - Typical Switching Losses vs. Gate Resistance

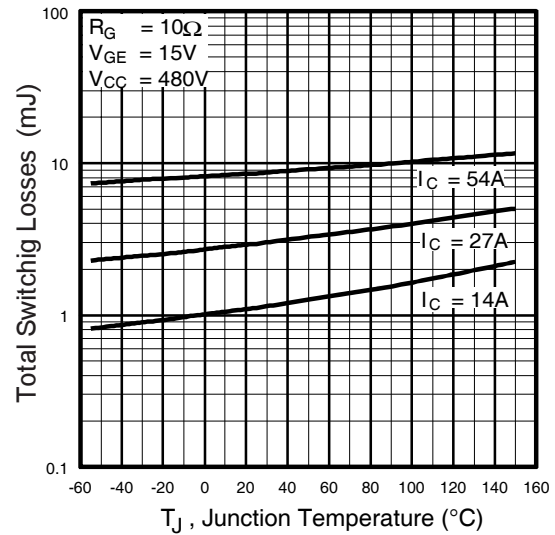


Fig. 10 - Typical Switching Losses vs. Junction Temperature

IRG4PC40FDPbF

International
IR Rectifier

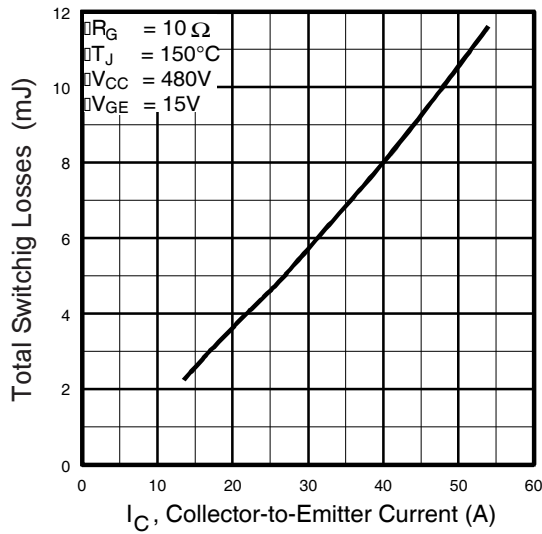


Fig. 11 - Typical Switching Losses vs. Collector-to-Emitter Current

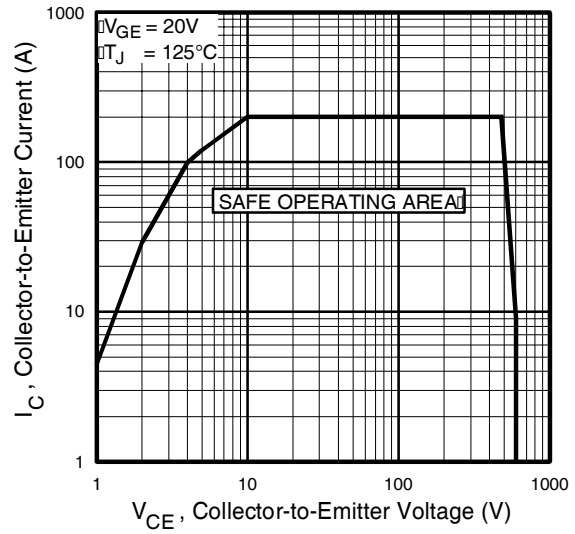


Fig. 12 - Turn-Off SOA

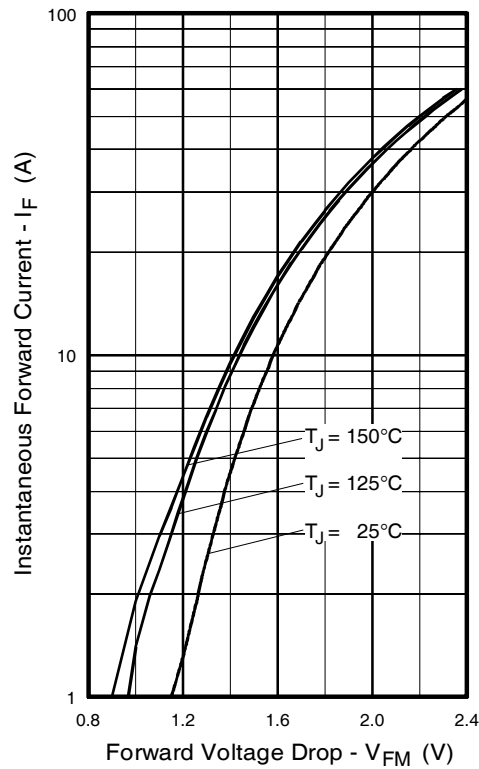


Fig. 13 - Maximum Forward Voltage Drop vs. Instantaneous Forward Current

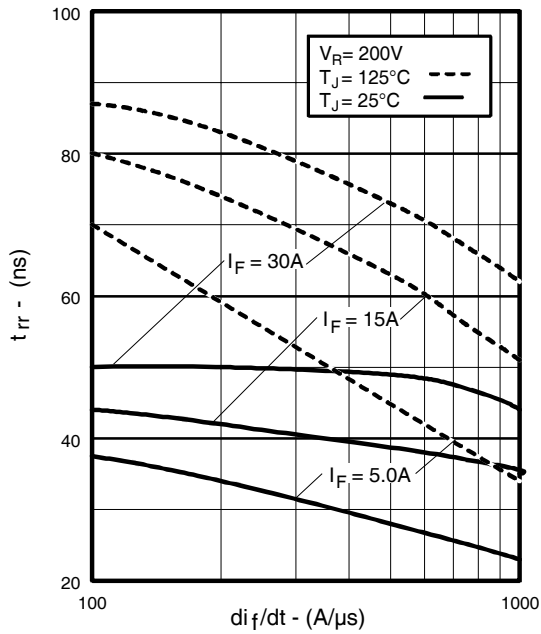


Fig. 14 - Typical Reverse Recovery vs. di_f/dt

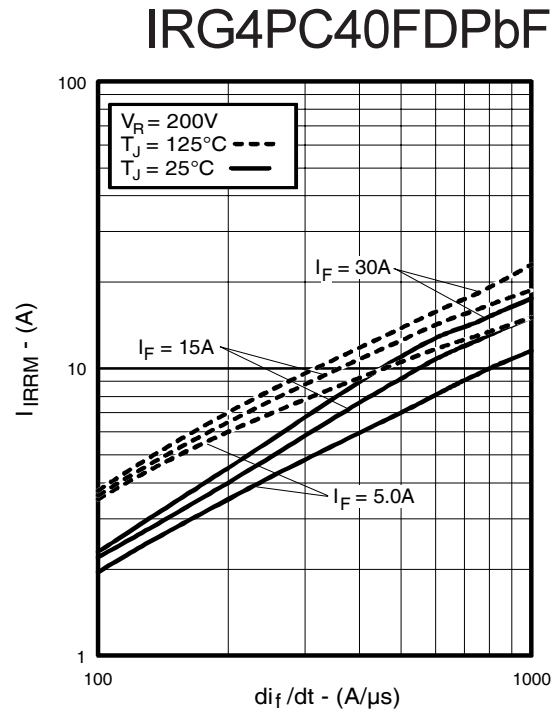


Fig. 15 - Typical Recovery Current vs. di_f/dt

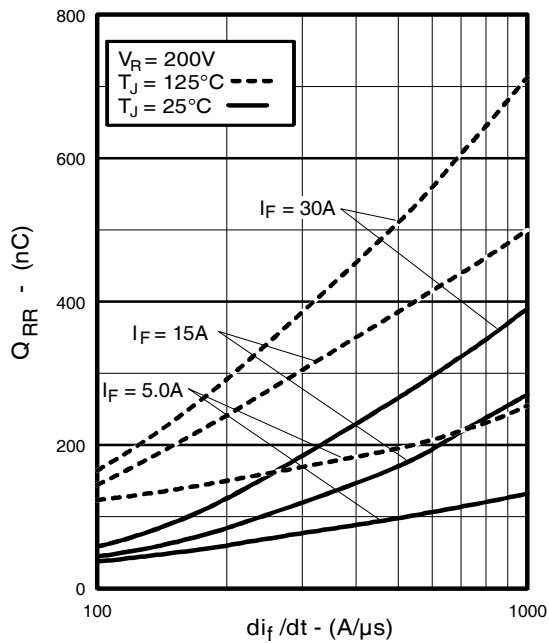


Fig. 16 - Typical Stored Charge vs. di_f/dt

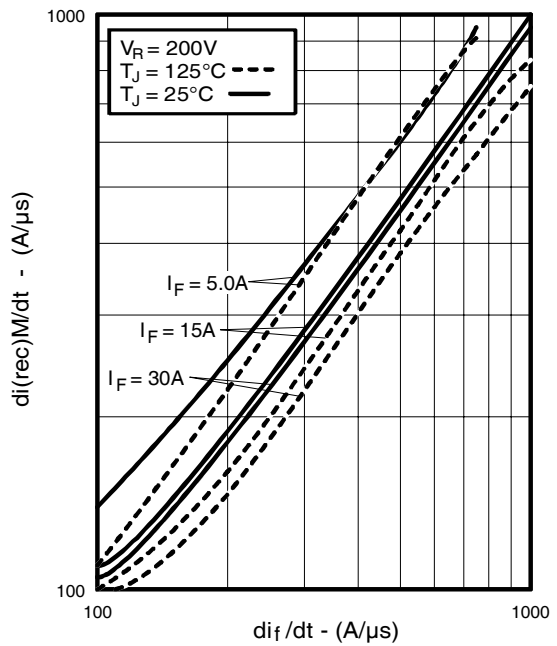


Fig. 17 - Typical $di_{(rec)M}/dt$ vs. di_f/dt

IRG4PC40FDPbF

International
IR Rectifier

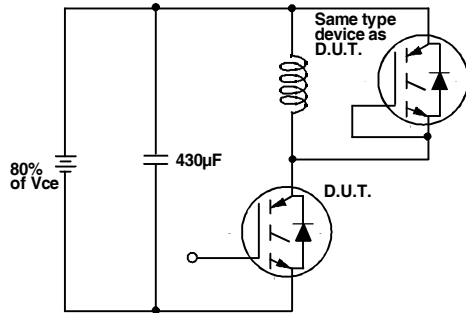


Fig. 18a - Test Circuit for Measurement of I_{LM} , E_{on} , $E_{off}(\text{diode})$, t_{rr} , Q_{rr} , I_{rr} , $t_{d(on)}$, t_r , $t_{d(off)}$, t_f

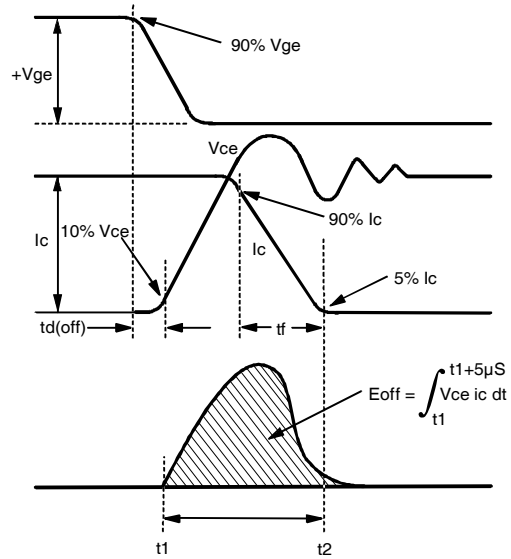


Fig. 18b - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining E_{off} , $t_{d(off)}$, t_f

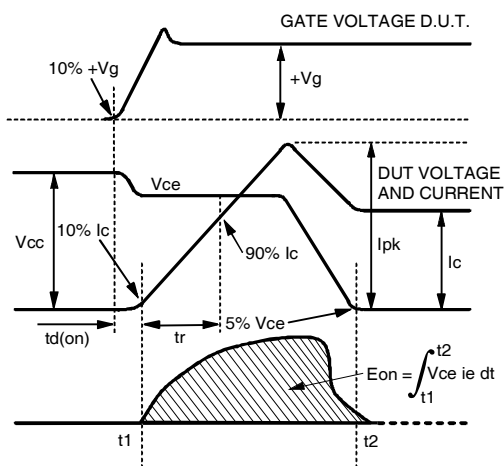


Fig. 18c - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining E_{on} , $t_{d(on)}$, t_r

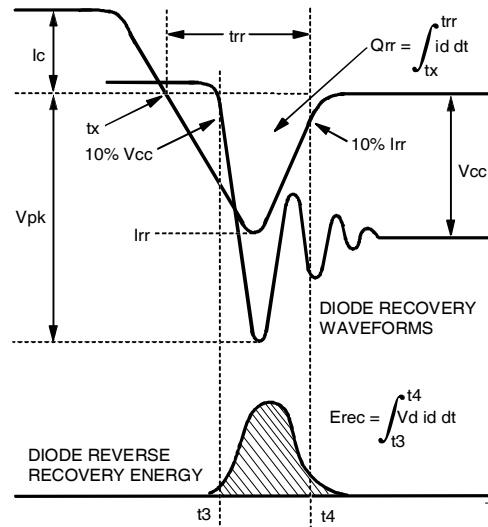


Fig. 18d - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining E_{rec} , t_{rr} , Q_{rr} , I_{rr}

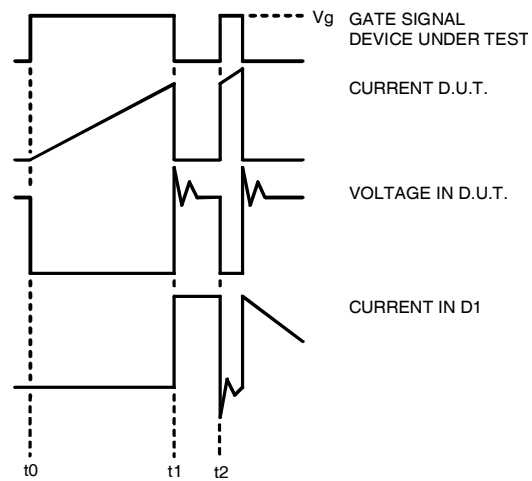


Figure 18e. Macro Waveforms for Figure 18a's Test Circuit

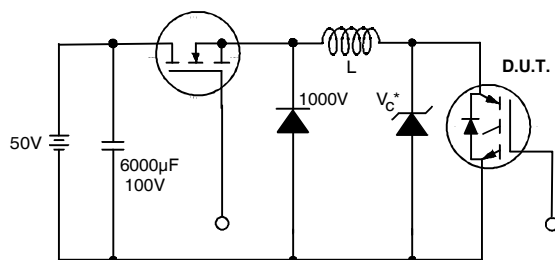


Figure 19. Clamped Inductive Load Test Circuit

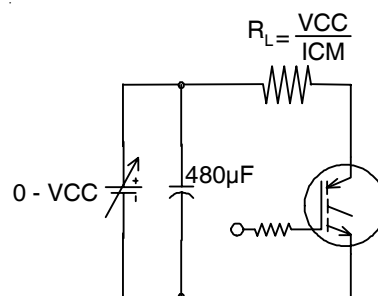


Figure 20. Pulsed Collector Current Test Circuit

International
IOR Rectifier

Dimensions are shown in millimeters (inches)



Diagram of an IRFPE30 MOSFET package with the following labels:

- INTERNATIONAL RECTIFIER LOGO
- PART NUMBER
- DATE CODE
- YEAR 0 = 2000
- WEEK 35
- LINE H
- ASSEMBLY LOT CODE

International
IOR Rectifier

www.irf.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А